

实验 2 报告

第 32 小组
袁峥、施璠

一、实验任务

此次实验需要对上学期计算机组成原理实验课中完成的多周期 CPU 进行改进，总体任务是将原来的一个异步数据指令存储器进行拆分，拆分成两个同步存储器，分别存放数据和指令，并更改相应的控制信号使 CPU 正常运行。

具体实验任务如下：

- 1、迁移组成原理研讨课上完成的多周期 CPU 设计到本学期实验平台上。
- 2、要求多周期 CPU 支持以下 15 条机器指令：LUI、ADDU、ADDIU、BEQ、BNE、LW、OR、SLT、SLTI、SLTIU、SLL、SW、J、JAL、JR。
- 3、要求多周期 CPU 对外访存接口为取指、数据访问分开的两个 SRAM 接口，且 SRAM 接口是同步读、同步写的。
- 4、要求多周期 CPU 顶层连出部分 debug 信号，以供验证平台使用。
- 5、要求多周期 CPU 复位从虚拟地址 0xbfc00000 处取指。
- 6、要求多周期 CPU 虚实地址转换采用：虚即是实，也就是转换过程不需要对虚拟地址作变换。
- 7、要求多周期 CPU 将每条指令对应的 PC 每个周期都带下去，一直带到写回级（最后一级），这个信息，暂时 mycpu 里不会用到，但验证平台会使用到。
- 8、要求实现 MIPS 架构的延迟槽技术，可以认为软件在延迟槽放置的永远为 NOP 指令。
- 9、要求多周期 CPU 只实现一个操作模式：核心模式，不要求实现其他操作模式。
- 10、不要求支持例外和中断。
- 11、不要求实现任何系统控制寄存器。
- 12、要求将多周期 CPU 嵌入到提供的一个简化系统 SoC_lite 上。完成仿真和上板功能验证。

二、实验设计

（一）设计方案

1、总体设计思路

相对于上学期完成的多周期 CPU 设计，此次实验需要对其中一些细节进行修改。

首先由于此次实验将原先的一个数据指令存储器拆分成了两个，因此在存储器控制信号方面需要将两份存储器的控制信号分开，于是便要增加一些控制信号。

2、模块 1 设计

模块 1 为 CPU 的总体调度模块，由它来控制模块 2（ALU 模块）、模块 3（寄存器堆模块）和模块 4(控制信号模块)的任务。

(1) 工作原理

将整个设计拆分为不同模块，不同模块完成不同任务，其中模块 1 完成 CPU 功能的整体调度，主要为控制信号的通路设计，而其余的一些子任务（如控制信号的产生、ALU、寄存器堆）交给其他模块，这样可以使整个任务结构清晰，并且便于调试。

(2) 接口定义

名称	方向	位宽	功能描述
clk	IN	1	时钟信号，来自 clk_pll 的输出时钟
resetn	IN	1	复位信号，低电平同步复位
inst_sram_en	OUT	1	ram 使能信号，高电平有效
inst_sram_wen	OUT	4	ram 字节写使能信号，高电平有效
inst_sram_addr	OUT	32	ram 读写地址，字节寻址
inst_sram_wdata	OUT	32	ram 写数据
inst_sram_rdata	IN	32	ram 读数据
data_sram_en	OUT	1	ram 使能信号，高电平有效
data_sram_wen	OUT	4	ram 字节写使能信号，高电平有效
data_sram_addr	OUT	32	ram 读写地址，字节寻址
data_sram_wdata	OUT	32	ram 写数据
data_sram_rdata	IN	32	ram 读数据
debug_wb_pc	OUT	32	写回级（多周期最后一级）的 PC，因而需要 mycpu 里将 PC 一路带到写回级
debug_wb_rf_wen	OUT	4	写回级写寄存器堆(regfiles)的写使能，为字节写使能，如果 mycpu 写 regfiles 为单字节写使能，则将写使能扩展成 4 位即可。
debug_wb_rf_wnum	OUT	5	写回级写 regfiles 的目的寄存器号
debug_wb_rf_wdata	OUT	32	写回级写 regfiles 的写数据

(3) 功能描述

由 clk 信号来控制时钟，resetn 信号控制复位。

在该模块内部，由 PC 寄存器来存储 PC 值，同时由多路选择器从模块末端（即上一条指令的最后一个周期）给出的 PCnext 信号及 PC 寄存器来选择指令存储器的读地址接口，再将读出的指令存储到 InstructionReg，此处由 IRWrite 控制是否要更新该寄存器，接着将该寄存器中的指令进行解码，并根据不同的指令情况将解码后的不同部分送往不同地方，其中解码后的寄存器地址送到寄存器堆的读地址，根据不同的指令情况，寄存器堆的写地址和写数据不同，具体可见上图结构图。接着根据不同指令完成相应操作，操作由控制信号模块所给出的控制信号和状态机决定。在整个模块中，会由 ALU 模块进行数据计算，由寄存器堆模块完成读写寄存器堆，由控制信号模块控制不同寄存器的读写和信号通路。

整个指令完成共分为 5 个部分，分别为取指并更新 PC、解码与读取寄存器堆、执行、访存和写回，每条指令的通路不同，具体由控制信号逻辑给出的控制信号和状态机确定。

debug 信号从该模块内部选择信号接出，debug_wb_pc 保存该条指令的 PC 地址，debug_wb_rf_wen、

debug_wb_rf_wnum 和 debug_wb_rf_wdata 分为接到寄存器堆的写使能、写寄存器地址和写数据，用于调试和验证。

3、模块 2 设计

模块 2 为 ALU 模块

(1) 工作原理

ALU 模块输入为数据 A、B 和操作信号 ALUop，根据不同的 ALUop 完成不同的算逻运行，并输出结果及溢出、进位和判零信号，其中加法采用超前进位加法，而减法采用取反加一将其变为加法。

(2) 接口定义

名称	方向	位宽	功能描述
A	IN	32	数据信号，为第一个操作数
B	IN	32	数据信号，为第二个操作数
ALUop	IN	3	控制信号，表示将要进行的算逻操作
Overflow	OUT	1	标志位，为 1 表示算术运算溢出
CarryOut	OUT	1	标志位，为 1 表示算术运算产生进位
Zero	OUT	1	标志位，为 1 表示算逻运算结果为零
Result	OUT	32	数据信号，为算逻运算的结果

(3) 功能描述

根据不同的操作信号 ALUop，在模块内部进行不同的算逻操作，其中还有一个加法器模块，采用了超前进位加法，可以提高运算效率，在进行减法时，将第二个操作数进行取反加一操作，从而将减法转变为加法。整个模块一共可以完成与（AND）、或(OR)、加(ADD)、减（SUB）、尾部添零（LUI）、左移(SLL)、无符号小于比较（SLTIU）和有符号小于比较（SLT）。

4、模块 3 设计

模块 3 为寄存器堆模块

(1) 工作原理

从控制信号控制寄存器堆的读写，其实时间保存住寄存器堆中的数据。复位信号来控制寄存器堆的清零。

(2) 接口定义

名称	方向	位宽	功能描述
clk	IN	1	时钟信号
resetsn	IN	1	复位信号，低电平有效，进行寄存器堆清零
waddr	IN	5	写地址信号
raddr1	IN	5	读地址信号 1
raddr2	IN	5	读地址信号 2
wen	IN	1	写使能信号，高电平有效
wdata	IN	32	写数据信号
rdata1	OUT	32	读数据信号 1
rdata2	OUT	32	读数据信号 2

(3) 功能描述

该寄存器堆为异步寄存器，根据读写地址和写使能信号进行寄存器对的读数据可以瞬间完成，写数据需要在时钟上升沿完成。0 号寄存器一直保持为数据零，不接受写数据。

5、模块 4 设计

模块 4 为控制信号

(1) 工作原理

根据输入的指令信号及当前状态，更新状态机状态，转移至下一状态，并给出相信的控制信号。通过不断的状态转移及相应的控制信号来完成相应的指令操作。

(2) 接口定义

名称	方向	位宽	功能描述
Operator	IN	6	指令信号，为指令的前六位，用来区分不同指令
SpecialBits	IN	2	指令信号，为指令的第 4 和 6 位，用来进一步区分 SLT (11) ADD/OR (10) SLL (00) JR (01) 指令
State	IN	4	当前状态机状态
PCWrite	OUT	1	PC 寄存器写使能信号 1，高电平有效，用来控制无条件跳转
PCWriteCond1	OUT	1	PC 寄存器写使能信号 2，高电平有效，用来控制 BEQ 条件跳转
PCWriteCond2	OUT	1	PC 寄存器写使能信号 3，高电平有效，用来控制 BNE 条件跳转
InstMemRead	OUT	1	指令存储器读使能信号，高电平有效
DataMemRead	OUT	1	数据存储器读使能信号，高电平有效
MemWrite	OUT	4	数据存储器写使能信号，高电平有效
IRWrite	OUT	1	指令寄存器写使能信号，高电平有效
MemtoReg	OUT	2	寄存器堆写数据选择信号，用来选择寄存器堆写数据来源
PCSource	OUT	2	PC 更新选择信号，用来选择更新的 PC 值
ALUOp	OUT	2	ALU 算逻运算选择信号，用来选择 ALU 进行的操作
ALUSrcB	OUT	2	ALU 输入数据 B 的选择信号，用来控制数据 B 的来源
ALUSrcA	OUT	2	ALU 输入数据 A 的选择信号，用来控制数据 A 的来源
RegWrite	OUT	1	寄存器堆写使能信号，高电平有效
RegDst	OUT	2	寄存器堆写地址选择信号，用来选择写地址来源
NewState	OUT	4	下一状态机状态，根据指令信号和当前状态进行更新

(3) 功能描述

根据当前状态及当前指令来选择下一状态，并更新控制信号的值，整个模块整体上由一个 case 语句构成，根据状态机来确定当前状态的下一状态。

(二) 验证方案

1、总体验证思路

实验验证分为两部分，分别为仿真验证和上板验证。

仿真验证根据自己的 CPU 的 debug 信号与标准结果是否一致，如果一致则会输出“PASS!!!”，否则会输出错误错误的信号进行调试。

上板验证将生成的 bit 文件编程到 FPGA 开发板上并运行，观察开发板上的 LED 灯与数码管的显示，如果与标准结果一致则验证成功，否则验证失败。

(1) 在 Linux 下使用交叉编译工具编译测试 func，得到编译结果。

(2) Vivado 仿真运行 cpu132_gettrace， inst_ram 加载 func 用于仿真的编译结果，生成参考结果 trace_ref.txt。

(3) Vivado 仿真运行 mycpu， inst_ram 加载 func 用于仿真的编译结果，参考仿真结果是 error 还是

pass。

(4) 第(3)步中, 如果 error, 则进行仿真 debug, 重复第(3)、(4)步。

(5) 第(3)步中, 如果 pass, 则 Vivado 综合实现 mycpu, 此时 inst_ram 需要加载 func 用于综合实现的编译结果, 进行上板验证, 观察实验箱上数码管显示结果, 判断是否正确。

(6) 第(5)步中, 如果判断上板正确, 则 myCPU 验证成功, 结束。

2、验证环境

仿真验证:

(1) 在 Linux 下使用交叉编译工具编译测试 func, 得到编译结果。

(2) Vivado 仿真运行 cpul32_gettrace, inst_ram 加载 func 用于仿真的编译结果, 生成参考结果 trace_ref.txt。

(3) Vivado 仿真运行 mycpu, inst_ram 加载 func 用于仿真的编译结果, 参考仿真结果是 error 还是 pass。

(4) 第(3)步中, 如果 error, 则进行仿真 debug, 重复第(3)、(4)步。

上板验证:

(5) 第(3)步中, 如果 pass, 则 Vivado 综合实现 mycpu, 此时 inst_ram 需要加载 func 用于综合实现的编译结果, 进行上板验证, 观察实验箱上数码管显示结果, 判断是否正确。

(6) 第(5)步中, 如果判断上板正确, 则 myCPU 验证成功, 结束。

3、验证计划

编号	功能点描述	考核标准
1	在仿真环境中进行仿真验证, 通过自带的比较结果判断是否成功	运行结果输出: PASS!!!
2	在 FPGA 开发板上进行验证, 观察数码管及 LED 灯的变化	判断数码管的输出与 LED 灯的变化是否与标准情况一致

三、实验实现

(一) 实现交付说明

本实验所修改的代码在 lab2_32\mycpu_verify\rtl\myCPU 目录下:

alu.v	ALU 模块
reg_file.v	寄存器堆 模块
mycpu.v	多周期 CPU

（二）实现说明

mycpu 调用的模块包括 ALU，寄存器堆，控制逻辑单元，其中控制逻辑在 mycpu.v 中。

其他两个模块分别在 alu.v 和 reg_file.v 中。

四、实验测试

（一）测试过程

第一个碰到的问题时 debug 信号给的不太对，主要是 debug_wb_pc 信号的问题，后来根据标准信号看出，每次都是在 debug_wb_rf_wen 信号为高电平时进行比较，因此需要用寄存器将当前指令 PC 寄存，并晚一拍连给 debug_wb_pc 信号，这样便可以解决这个问题。

第二个碰到的问题是一开始没有将原设计中的 MemDataReg 寄存器去掉，该寄存器用来存储从数据存储器中读出的数据，在原先的异步存储器中，由于读数据没有延时，可以认为是立刻得出结果，因此需要用寄存器将其结果暂存，用于后一周使用，但是在同步存储器中，本身读出数据就需要等到上升沿才完成，因此此时如果再加入一个寄存器，便会反而慢一个周期，从而导致 LW 指令的实现出现问题，因此去掉这一个寄存器便可以解决问题。

还有的问题就是在仿真和上板测试是遇到问题，首先先进行了仿真测试，这时候没有问题，然后生成 bit 文件后上板测试，数码管没有显示出变化的过程，此后根据老师的邮件中的解决步骤进行操作，也一直没有解决这个问题，而且此时再进行仿真的话会报错。因此后来只能创建两个工程，一个用来仿真测试，一个用来上板测试，希望老师能在下次实验中给出解决此类问题的完整方案与步骤。

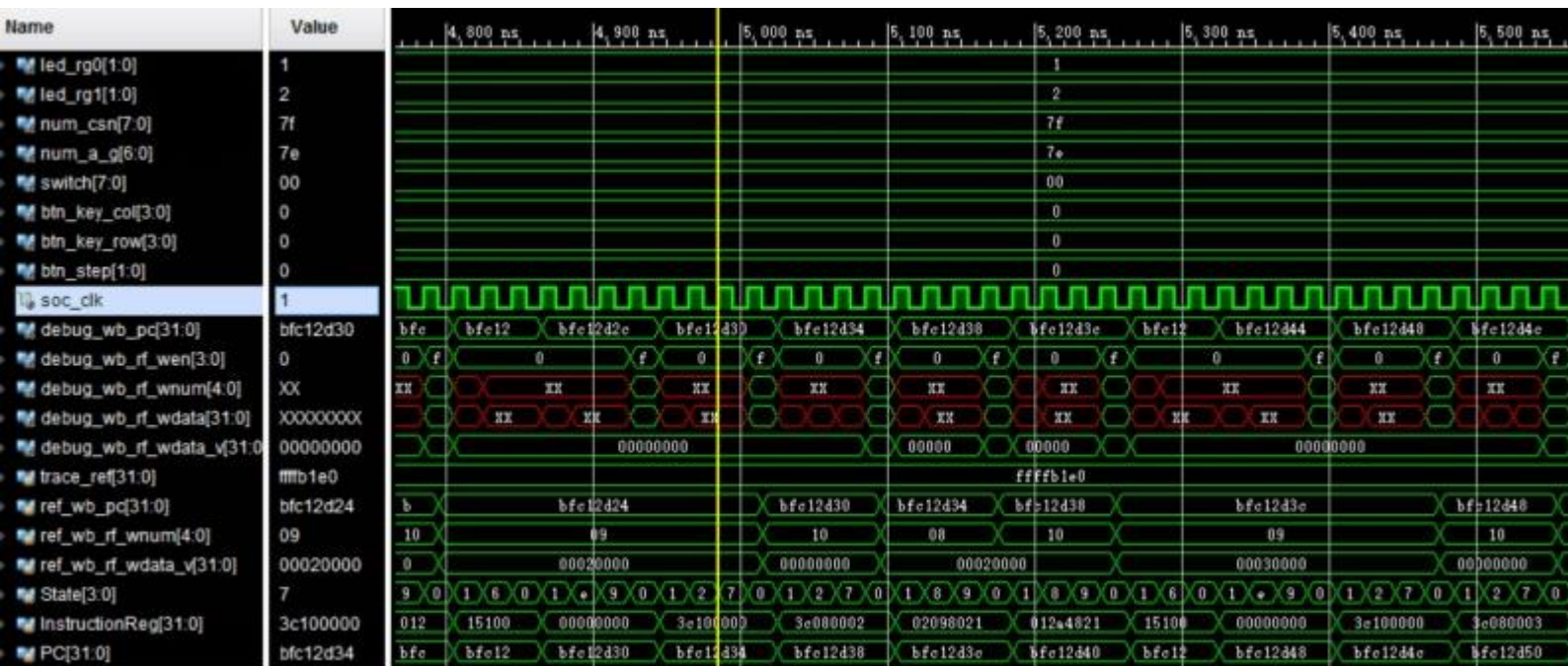
（二）测试结果

1、仿真验证

Tcl console 显示程序运行成功，“pass!!!”

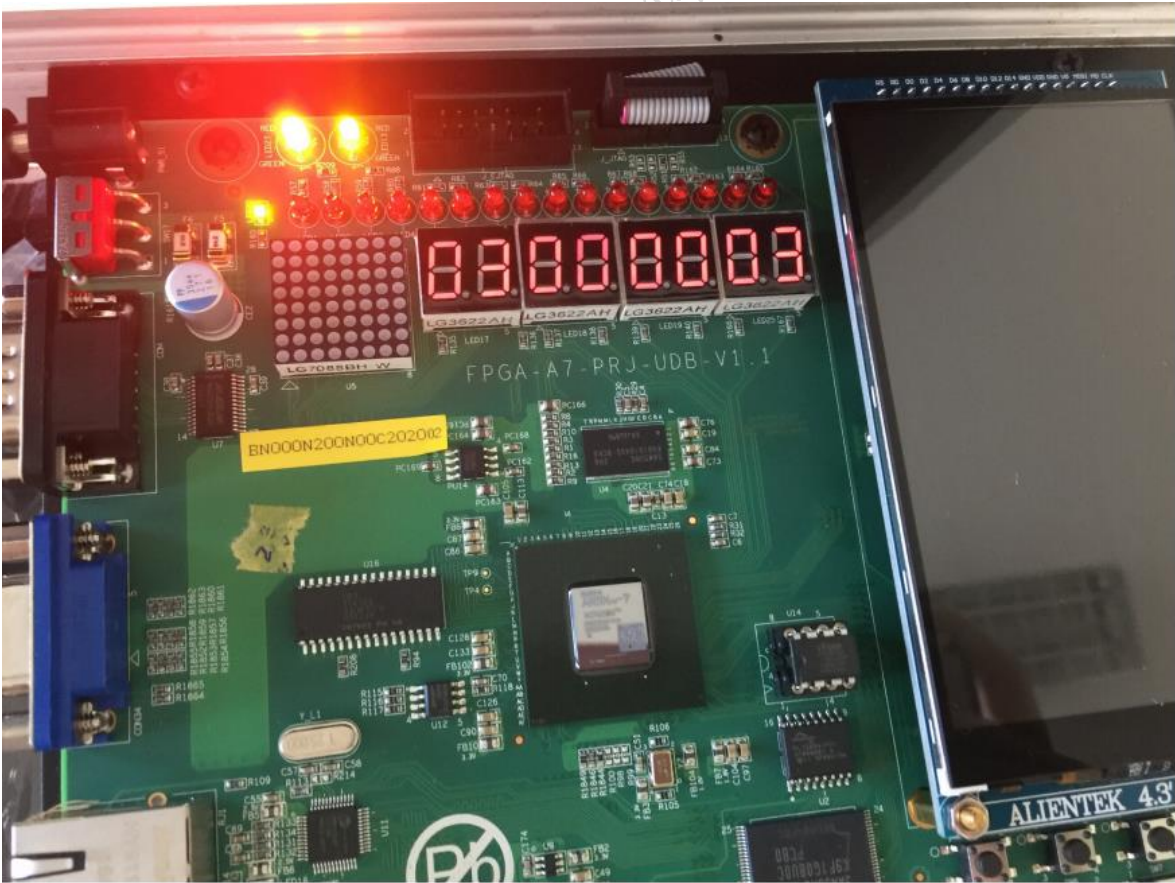
```
Test is running, debug_wb_pc = 0xbfc0eba8
Test is running, debug_wb_pc = 0xbfc0eec4
Test is running, debug_wb_pc = 0xbfc0f224
Test is running, debug_wb_pc = 0xbfc0f584
Test is running, debug_wb_pc = 0xbfc0f8e4
Test is running, debug_wb_pc = 0xbfc00544
PASS!!!
$finish called at time : 3970345 ns : File "D:/Xilinx/CA_LAB/lab02_sim/mycpu_verify/testbench/mycpu_tb.v" Line 148
run: Time (s): cpu = 00:00:13 : elapsed = 00:01:33 . Memory (MB): peak = 836.625 : gain = 0.000
```

数据正常更新，仿真波形如下



2、FPGA 验证

- (1) 开始，单色 LED 全灭，双色 LED 灯一红一绿，数码管显示全 0；起始状态，难以抓拍。
- (2) 执行过程中，单色 LED 全灭，双色 LED 灯一红一绿，数码管高 8 位和低 8 位同步累加；



(3) 结束时，单色 LED 全灭，双色 LED 灯亮两绿，数码管高 8 位和低 8 位数值相同，对应测试功能点数目



五、成员分工

- 1、交流讨论整体实验构想（3 小时，共同完成）
- 2、对上学期的多周期 CPU 代码进行修改（3 小时，共同完成）
- 3、调试及上板验证（5 小时，共同完成）
- 4、完成实验报告（4 小时，共同完成）

六、实验总结

（一）组员：袁峥

本次试验整体上上学期计算机组成原理实验中的多周期 CPU 上进行修改，主要的难点在于要提前想清楚整个流程和结构，具体分析清楚存储器从异步到同步会给整个流程带来哪些影响，具体来说就是指令存储器的读地址需要提前给出，而数据存储器读出数据后的一个数据寄存器可以去掉。还有就是复位信号部分也需要进行一定的修改，让其空等一个周期，相当于让 PC 准备好，以保证下一拍能够顺利读取指令。

在改完代码进行调试的过程中，首先发现对 debug_wb_pc 信号的理解出现了一定的问题，因此对其又进行了修改。在上板调试过程中第一次没有出现数码管的动态显示，根据老师的邮件方法进行了反复尝试，最终也没能做到一个工程既可以用来仿真又可以用来上板测试，因此最后只能建了两个工程来分别完成。

此次实验的实现在时间上比较匆忙，在截止时间前才开始动工，低估了实验难度，以后要抓紧时间，提前开始实验，这样也能给调试留出更加充分的时间。

（二）组员：施璠

本次实验基于上学期计算机组成原理实验课的多周期处理器，结合上次课的同步 RAM，进行修改。原来的 memory 模块把指令和数据放在一起，而此次的实验把 memory 一分为二成为 inst_sram 和 data_sram。主要的难点在于异步读数据改成了同步读，即在指令 RAM 和数据 RAM 中地址信号要提前给出。考虑到在原来的实验中有用到两个寄存器 PC 和 Memdata 起到延缓一拍的作用，在本次实验中去掉这两个寄存器，就使得 addr 信号提前给出。虽然我想在 PC 上动手，设了一个 PC_reg，多等待一个时钟周期，但是这次实验开始的比较晚，deadline 将近也没调出来，最后用队友的代码完成了本次实验。通过本次实验，对前两个学习的关于 verilog 的知识差不多又找回来了，包括对同步读和异步读的理解，MIPS 指令对应的状态机模型。教训就是在以后的实验中，要早动手，不拖到最后。